

הוכחה: אם הישגות $h \in H$ נקבעה מראש, ואז מנבאים מדגם, אז:

$$P_{S \sim D^m} [err_S(h) = 0 \wedge err(h) \geq \epsilon] \leq (1-\epsilon)^m \leq e^{-\epsilon m}$$

לכאן! במקרה של h נבחרת מראש המדגם.

כאשר $|C|$ היא סופית, השתמשו בהערכה הנכונה של $err_S(h)$.

המדגם S הוא $|C|$ אקראי, ולכן $err_S(h)$ הוא פונקציה של S ושל h .

דיון: נניח S_1 כמדגם ראשוני ונבחר S_2 כמדגם נוסף.

עבור h בנקודה h (Validation) נבחר S_2 שזהו:

1. אם h (הנקודה S_1) אז $err_{S_1}(h) = 0$ וזהו כזה $err_{S_2}(h)$.

קלוי $err(h)$ אז $err(h)$.

אם S_1 קיבלה h נבחרת S_2 שזהו $err_{S_2}(h)$.

$$P_{S \sim D^m} [err_{S_2}(h) \leq \frac{\epsilon}{2} \wedge err(h) \geq \epsilon] \leq (1-\epsilon)^{m/2} \leq e^{-\epsilon m/2}$$

2. אם h מקיפה $err_{S_1}(h) = 0$ וזהו $err_{S_2}(h) \geq \frac{\epsilon}{2}$.

הוא קלוי. אם S_1 מוכיח h שזהו $err_{S_2}(h)$.

$$\prod_{C \sim D^m} \left(\frac{\epsilon m}{d} \right)^d \leq \frac{1}{C} \text{ אז } VC\text{-dim}(C) = d \text{ אז } \frac{1}{C} \leq \left(\frac{\epsilon m}{d} \right)^d$$

$$\left(\frac{\epsilon m}{d} \right)^d \leq \frac{1}{C} \text{ אז } VC\text{-dim}(C) = d \text{ אז } \frac{1}{C} \leq \left(\frac{\epsilon m}{d} \right)^d$$

$$S_1 \cup S_2$$

אם S_1 מדגם $2m$ מוכיח h אז $err_{S_1}(h) = 0$.

S_1, S_2 ואם S_1 מוכיח h אז $err_{S_1}(h) = 0$.

עבור $S_1 \cup S_2$ אז $err_{S_1 \cup S_2}(h) = 0$.